







BeamPro

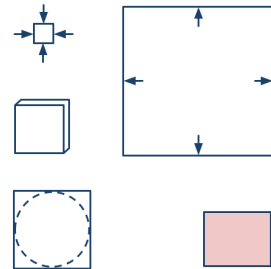
BeamPro 系列是市场上最全面的光束质量分析仪产品系列。所有成像单元都经过专家精心筛选和验证，考虑了像素大小、探测面积、波长范围、紧凑性或预算等关键指标，以满足任何的光束测量需求。在其搭载的专用全功能光束分析软件助力下，Beampro为用户提供了一个高性能，用户友好，定制化的解决方案，可在任何应用场景下实现可靠及可复现的数据测量。

 BeamPro



产品特性

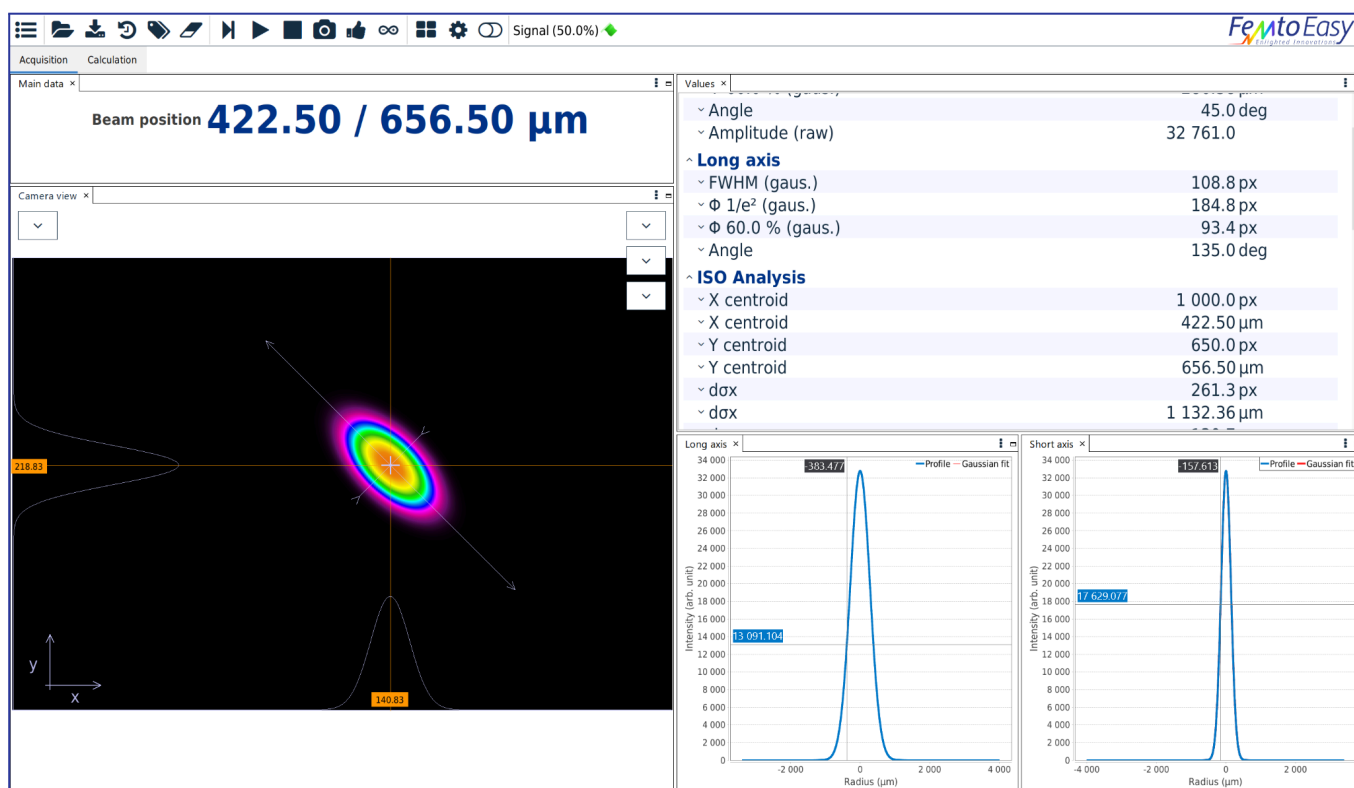
-  小像素分辨力：低至1.40 μm
-  大探测面积：光束直径可达25 mm
-  高分辨率：可达 24 Mpx
-  紧凑的设计
-  Si (UV-可见光波段) 或 InGaAs 传感器 (SWIR 波段)
-  用户友好及功能强大的软件



可选配件

- 移除光学窗口
- 紫外线扩展(低至190nm)
- 附加 ND 滤镜
- 高动态范围
- 外触发器
- 外接衰减器

得益于高度优化的 **C++** 与 **Java** 架构, STAR 软件运行快速、界面直观, 支持触控操作, 使用体验流畅便捷。软件支持自动更新功能, 一键即可永久免费获取最新版本。



即便在分辨率大于两千万像素时, 仍可实时读取光束数据



支持多种参数及计算方法(包括ISO计算标准)



背景噪声及热点优化处理, 获得最佳的动态和信噪比



客户端/服务器架构, 支持通过网络进行远程控制, 并通过内置REST API实现便捷软件集成



记录测量结果并可访问10个最近的测量数据



可同时比较多达10个不同的测量结果



一键安装可自定义配置以, 并有数据导出向导